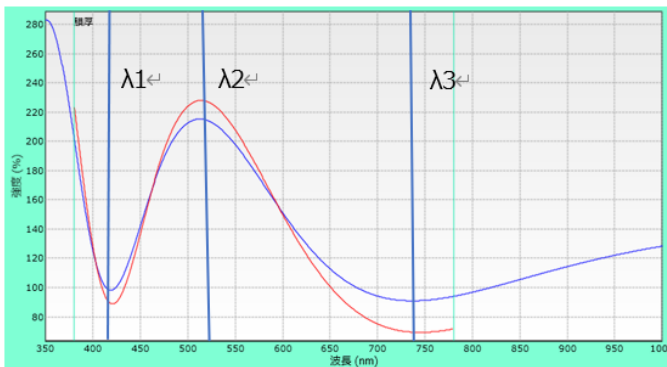
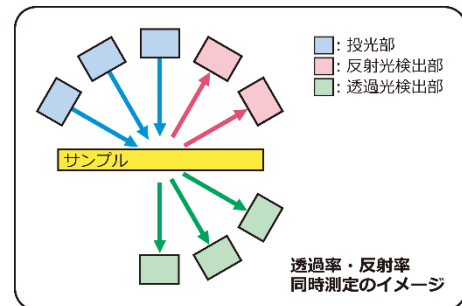
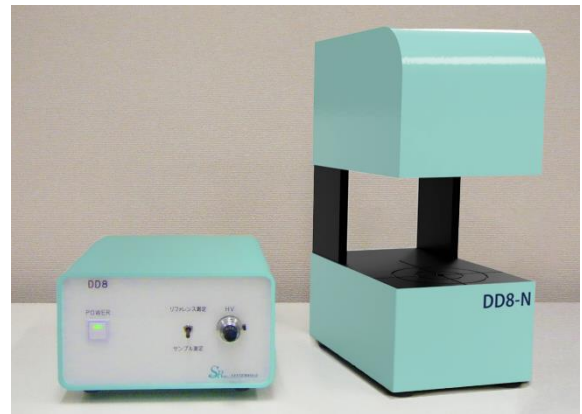


DD8-N 吸光度測定システム

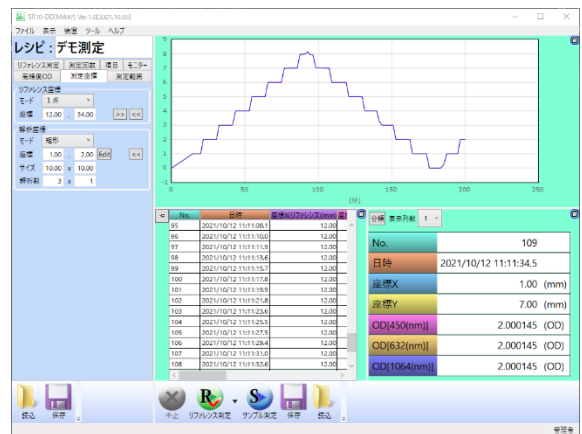
光度 (OD)、透過率、反射率を暗室不要で評価できます。
インライン対応可能。

■ 概要

1. 吸光度 (OD)、透過率を **暗室不要** で評価することができ、リアルタイム表示も可能です。
 - ・ OD 測定可能範囲：0~90D
 - オプションで 13 OD までの測定が可能になります。
2. チョッパー方式のため、外光・ノイズをキャンセルできます。
3. リファレンスに対するサンプルの透過率から光学濃度を計算します。
4. 任意間隔で連続測定が可能です。
5. 各種オプションまたカスタム仕様に対応します。
 - ・ 複数ポイント測定。
 - ・ 偏光プリズムとの偏光度測定。
 - ・ 任意波長・任意角度での反射率・透過率測定。
 - ・ 高精度測定により極薄膜の解析が可能



多波長 ($\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$) でのフィッティングによる膜厚解析



測定画面サンプル

注：仕様・価格は改善等の為、予告無く変更する場合があります。